

ICS 77.120.99
H 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.2—2008
代替 GB/T 17473.2—1998

GB/T 17473.2—2008

微电子技术用贵金属浆料测试方法 细度测定

Test methods of precious metals pastes used for microelectronics—
Determination of fineness

中华人民共和国
国家标准
微电子技术用贵金属浆料测试方法
细度测定

GB/T 17473.2—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址: www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

*

书号: 155066·1-31521 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533



GB/T 17473.2—2008

2008-03-31 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

的算术平均值作为测试结果。

7.4 数值修约按 GB/T 8170 的规定进行,测试结果取两位有效数字。

8 检测报告

报告应包括以下主要内容:

- a) 浆料名称、牌号、规格;
 - b) 试样编号;
 - c) 浆料批号;
 - d) 测试结果及检测部门印章;
 - e) 本标准编号;
 - f) 测试人和测试日期。
-

前 言

本标准是对 GB/T 17473—1998《厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法》(所有部分)的整合修订,分为 7 个部分:

- GB/T 17473.1—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 固体含量测定;
- GB/T 17473.2—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 细度测定;
- GB/T 17473.3—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 方阻测定;
- GB/T 17473.4—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 附着力测试;
- GB/T 17473.5—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 粘度测定;
- GB/T 17473.6—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 分辨率测定;
- GB/T 17473.7—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 可焊性、耐焊性测定。

本部分为 GB/T 17473—2008 的第 2 部分。

本部分代替 GB/T 17473.2—1998《厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 细度测定》。

本部分与 GB/T 17473.2—1998 相比,主要有如下变动:

- 将原标准名称修改为:微电子技术用贵金属浆料测试方法 细度测定;
- 删除了范围中“非贵金属浆料亦可参照本标准执行”的内容;
- 对检测试样“不少于 5 份,每份 2 g”的要求取消,只要求试样充分搅拌均匀。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本部分主要起草人:武新荣、罗云、陈伏生、李文琳、马晓峰、朱武勋、李晋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 17473.2—1998。